© EPODOC / EPO

PN - JP62124456 A 19870605

PD - 1987-06-05

PR - JP19850265276 19851126

OPD - 1985-11-26

.TI - (A)

AUTOMATIC CALIBRATION SYSTEM FOR MASS SPECTROMETRIC ANALYSIS DATA

AB - (A'

PURPOSE:To form a corresponding table of an appearance time of peaks and known mass number based on the measurement data of a standard sample by providing a peak detecting means which detects the peak of theoretical mass number coinciding within the permissible error from the allocated peaks. CONSTITUTION:The measurement data 1 consisting of the time value and peak intensity obtd. by measuring the standard sample is subjected to the detection of the prescribed number of peaks in order of higher intensity by a peak extracting part 3. The theoretical mass number is calculated from the measurement conditions and the standard sample by a mass number calculating part 4. On the other hand, the known meass number of the standard sample is registered in a standard file 2. An allocating part 5 retrieves and allocates the peaks of the theoretical mass number within the permissible error with respect to the known mass number registered in the file 2. The three known mass numbers of the smaller samples are taken by a corresponding part 6 and the peaks coinciding with the permissible error are corresponding thereto from the peaks of the theoretical mass number allocated to the respective known mass numbers by which the corresponding table of the appearance time of the peaks and the known mass number is formed.

IN - (AB)

ABE NOBUHISA

PA - (A)

**JEOL LTD** 

- (B)

NIPPON ELECTRON OPTICS LAB

IC - (AB)

G01N27/62; H01J49/02

£ WPL/DERWENT

 - Autocalibration system of mass spectrometer data - has peak extractor mass calculator, standard file and peak allotment device NoAbstract Dwg 0/9

PR - JP19850265276 19851126

PN - JP62124456 A 19870605 DW198728 004pp PA - (NIDS ) NIPPON ELECTRON OPTICS LAB

IC - G01N27/62 :H01J49/02

OPD - 1985-11-26

AN - 1987-195356 [28]

€ PAJ/JPO

PN - JP62124456 A 19870605

PD - 1987-06-05

AP - JP19850265276 19851126

IN - ABE NOBUHISA

PA - JEOL LTD

TI - AUTOMATIC CALIBRATION SYSTEM FOR MASS SPECTROMETRIC ANALYSIS DATA

- PURPOSE:To form a corresponding table of an appearance time of peaks and known mass number based on the measurement data of a standard sample by providing a peak detecting means which detects the peak of theoretical mass number coinciding within the permissible error from the allocated peaks.
  - CONSTITUTION: The measurement data 1 consisting of the time value and peak intensity obtd. by measuring the standard sample is subjected to the detection of the prescribed number of peaks in order of higher intensity by a peak extracting part 3. The theoretical mass number is calculated from the measurement conditions and the standard sample by a mass number calculating part 4. On the other hand, the known meass number of the standard sample is registered in a standard file 2. An allocating part 5 retrieves and allocates the peaks of the theoretical mass number within the permissible error with respect to the known mass number registered in the file 2. The three known mass numbers of the smaller samples are taken by a corresponding part 6 and the peaks coinciding with the permissible error are corresponding thereto from the peaks of the theoretical mass number allocated to the respective known mass numbers by which the corresponding table of the appearance time of the peaks and the known mass number is formed.
  - G01N27/62 ;H01J49/02

### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-124456

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)6月5日

G 01 N 27/62 H 01 J 49/02 D-7363-2G 6680-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

②特 願 昭60-265276

20出 願 昭60(1985)11月26日

⑫発 明 者 阿 部 展 久

昭島市中神町1418番地 日本電子株式会社内

111000000 0000

⑪出 願 人 日本電子株式会社

昭島市中神町1418番地

70代 理 人 弁理士 阿部 龍吉 外2名

#### 明 細 組

#### 1. 発明の名称

質量分析データのオートキャリプレーション・ システム

#### 2. 特許請求の範囲

 オートキャリプレーション・システム。

(2)質量数算出手段は、測定時の走査開始質量数、走査終了質量数、ピークパターン走査に要した時間、走査タイプ、及びピークの出現時間より理論的質量数を算出することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の質量分析データのオートキャリブレーション・システム。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

本発明は、質量分析データのピーク質量数の計算に用い標準試料ピークの出現時間と既知質量数との対応表を自動的に作成する質量分析データのオートキャリプレーション・システムに関するものである。

#### 〔従来の技術〕

第4図は質量分析データシステムの1構成例を示す図、第5図はディスクに格納されるデータを説明するための図、第6図は標準ファイルの内容を説明するための図、第7図は測定条件を説明するための図、第8図は測定データの構成例を示す

図、第9図はピークパターンの例を示す図である。 図中、11は質量分析装置、12はインターフェース、13はCPU、14はメモリ、15はCR Tターミナル、16はグラフィックプリンタ、1 7はディスクを示す。

質量分析データンステムは、第4図に示すよう、 で質量分析装置11、CPU13、メモリ14、 CRTターミナル15、グラフィッ質量分析装置1 1で得かれる質量分析であり、ではからながイフェンとでであり、インターフスクリンをでであり、インターフスクリンをでは、アクリンをでは、アクリンをでは、アクリンがでは、アクリンがでは、アクリングタイム、東京の質量数、走査をは、では、では、アクリングタイム、東京のでは、では、アクリングタイム、東京のでは、では、アクを表がある。 また、側定データは、第8図に示すようにピークを表が、時間値、ピーク強度からなる。

大きい顕著なピーク (少なくとも3本) の質量数を人間がターミナルキーなどを使ってシステムを通して指定してやる。指定後はCPUが時間と質型数の関係式から残りのピークに対する既知質量数の割付けを行い対応表作成が完了する。なおピーク強度も標準ファイルに収録される。

上記の方法は、標準ファイル内で既知質量数の みが収録され、対応する時間値及びピーク強度が 全て 0 、すなわち未知の場合である。因みにキャ リブレーションの一環として既知質量数のみを標。 维ファイルに収録する機能がある。

一方対応づいた既存の標準ファイルを使って、 新しく測定した標準試料のキャリプレーションを 行う方法もある。この場合標準ファイルから強度 の大きいピークに対する質量数をCPUが3つな 出し、測定した側で強度の大きいピーク40本を 選んで、3つの質量数が40本中のいずれのピークに対応するのか、CPUが関係式と適当なでいた で囲を用いて検索する。そして、3本対応づいた ピークが存在すれば新しく標準ファイルが作成で

キャリブレーションでは、ある程度ピーク出現 間隔がI2マスやI4マスのように一定している 質量数既知の試料(例えばPFKやFOMBLI NEなどがあり、以後これらを標準試料という) を測定し、得られたピークパターンに対し強度の

きる.

(発明が解決しようとする問題点)

また、対応づいた既存の標準ファイルを使った キャリブレーション(以後更新キャリプレーショ ンという)では、CPUが選出した3つの既知質 量数のうちいずれかの質量数が測定側ピーク40 本中に存在しなかった場合は誤った対応づけのな された標準ファイルが作成されるという問題があ

本発明は、上記の問題点を解決するものであって、所定のアルゴリズムに従ってピーク抽出や判定を行って自動的に標準試料の測定データに基づ

くピークの出現時間と既知質量数との対応表を作成することができる質量分析データのオートキャリブレーション・システムを提供することを目的とするものである。

#### (問題点を解決するための手段)

#### (作用)

本発明の質量分析データのオートキャリプレー

れた時間値とピーク強度からなるデータであり、 標地ファイル 2 は、第 6 図に示すような標準は出 の既知質量数を登録したものである。ピーク抽出 部 3 は、測定データ 1 から強度の大き 質量数計算部 4 は、ピーク抽出 部 3 により抽出された及び時間の について第 7 図に示すような測定をみる。 割付的 がら理論的質量数を計算するものでありる。 割付的 がらは、といて第 2 に登録された既知 の ピーク 対して許容誤差内にある理論的質量数のピークを 数の小さい方から 3 つの既知質量数のピークを 最数のからい方から 3 つの既知質量数のピークから の 5 に対して理論的質量数のピークを 数のいさい方から 3 つの既知質量数のピークから の 5 に対してはるのであり、対応付けるもので 数のかざい方から 3 つの既知質量数のピークから の 5 に対応付けるものである。

従来、先に述べたように新規キャリプレーションや更新キャリプレーションでは、それぞれ人間の指定や既存標準ファイルのピーク強度参照が必要であったが、本発明のオートキャリプレーションではこの必要性が無くなる。すなわち本発明に

ション・システムでは、標準試料の測定を行って 測定デーク及び測定条件を与えると共に、 標準式 料の 既知質 量数を登録して やることによって、 標準試料の 測定を行った後人間が ピークを指定しなく ても、 測定データからピークの 抽出、 各ピークの理論的質量数の 算出、 既知質量数と理論的質量数のピークとの 割付け、 既知質量数に対応する ピークの検索が自動的に行われ、 対応表が作成される。

#### (実施例)

以下、実施例を図面を参照しつつ説明する。

第1図は本発明に係る質量分析データのオートキャリプレーション・システムの1実施例構成を示す図、第2図はオートキャリプレーション・システムによる処理の流れを説明するための図、第3図は表示出力例を示す図である。

第1図において、1は測定データ、2は標準ファイル、3はピーク検出部、4は質量数計算部、5は割付部、6は対応付部を示す。測定データ1は、第8図に示すような標準試料を測定して得ら

係る質量分析データのオートキャリブレーション・システムは、第1図に示すような構成により既知質量数のみが収録された標準ファイルが作成されていれば、標準試料測定データに対し自動的に既知質量数と時間との対応付けを行うものである。以下に、このシステムによる具体的な処理の流れを第2図を参照しつつ説明する。

#### 「ステップ(a)」

標準試料の測定を行い、測定したデータをディスクにファイル化する。この際、測定条件も含めてファイル化すると共に、連続走査によりピークパターンがほぼ同じである測定データを 複数個作り番号づけする。

#### 「ステップ(b)」

測定した標準試料の既知質量数をCRTターミナルから指定し標準ファイルに収録する。なお、このときの時間値やピーク強度は未知であるのでここには 0 が収録される。そして標準ファイルに名前をつけ、未対応の標準ファイルがディスクに作られる。

「ステップ(c)」

標準ファイル名と使用する測定データの番号をCRTターミナルから指定する。

「ステップ(d)」

(イ) 指定された番号の測定データにおいて強 度の大きい方からピーク 4 0 本を選ぶ。

(ロ) 更に40本中で強度の大きい順に並べて、 各ピークの時間値からいくつかの測定条件要素 を使って理論的質量数を計算しピーク強度と共 に記憶しておく。

質量数と時間の関係式は走査のタイプにより 異なるが、

磁場型の場合

$$M = k (H_0 + \alpha P)^2 \cdots \cdots \bigcirc$$

電場型の場合

$$M = \frac{k H_{\bullet}}{V_{\bullet} - \alpha P} \dots \dots 2$$

である。ここにMは質量数、Pは時間、H。は 磁場のオフセット、α、kは正の係数であり、 H。は走査スタート時点での磁場の値、V。は

$$M_{s} = \frac{k H_{o}^{2}}{V_{o}}$$

であるから、

$$M = \frac{M_{*}}{1 - \frac{P(1 - M_{*} / M_{*})}{T / s}}$$

... ... @

となる。そこで、走査のタイプに従って式③か ④を適用すれば先の40ピークに対する理論的 質量数が求まる。

(ハ)理論的質量数に±10マスの許容誤差を設けて、この質量数が標準ファイルの既知質量数に一致するか検索する。なお、ここでマスとは1a.a.u.のことである。概単マスの小さい方から先に記憶しておいた40個の理論的質量数と比較していき、

・標準マスー理論的質量数 | ≤ 1 0 . 0 であるならば標準マスに対応づくであろうピークとして、この標準マスに先のピーク強度順位を割当てて記憶しておく。なお、上記式におけ

走査スタート時点での加速電圧を表す。また、 測定条件データの走査開始質量数と走査終了質 量数をそれぞれM。、M。とし、ピークパター ン走査に要した時間をT、サンプリングタイム を s とすると、P は s を単位とした時間値であ

そこで、今あるピークの時間値Pがあってその理論的質量数をMとおくならば式①から磁場型では

$$M = k (H_o + \alpha P)^z$$

 $M_s = k H_o^2$ 

 $M_e = k (H_o + \alpha T / s)^2$ 

であるから、

$$\sqrt{M} = \frac{P (\overline{M}_{\bullet} - \overline{M}_{\bullet})}{T / s} + \overline{M}_{\bullet} \cdots \cdots \otimes$$

電場型では

$$M = \frac{k H \cdot z}{V_{\alpha} - \alpha P}$$

$$M_{\bullet} \approx \frac{k H_{\bullet}^{2}}{V_{\bullet} - \alpha T / s}$$

る10.0は、バラメータであり変えることができるものである。こうして少なくとも1つの順位割当てがあった標準マスが3個検索された時点で、時間と質量数の関係式を用いてある誤差範囲(バラメータで可変)で標準マスに一致しているかチェックする。3個が誤差内で一致したならばこれが推定の既知質量数になる。

すなわちm、<m。<m,なる標準マス3個があったとき、これらに対応づくと予想されるピーク(理論的質量数が標準マスと誤差内で一致したピーク)の時間等をそれぞれP、、P、
、P、(P、<P、<P、)としたとき、関係式から磁場型では

$$m' = \frac{m_1(P_i + P_o)^2}{(P_i + P_o)^2}$$

ここで、

$$P_o = \frac{(P_R - P_i)(1 + \sqrt{m_1 / m_i})}{m_1 / m_i - 1} - P_i$$

また電場型では、

#### 特開昭62-124456 (5)

$$m_{1} = \frac{m_{1} P_{k} - m_{1} P_{1}}{m_{2} - m_{1}} - P_{1}$$

$$m_{2} P_{k} - m_{1} P_{1}$$

$$m_{3} - m_{1}$$

. . . . . .

が導かれる。補間されたマスm′は時間値P; に対するものであるが、m′が標準マスm。に どれだけ近いかをある誤差範囲(パラメータで · z < m a )に下表のピーク強度順位が初付けら 可変、普通0. 5%) でチエックする。詳細に は以下の3式の条件である。

$$\frac{| m' - m_2 |}{m_2 - m_1} < \frac{0.5}{100} \dots \dots (1)$$

$$P_1 + P_2 \ge 0 \qquad \dots \dots (2)$$

 $| M_{*} - m_{o} | < 5.0$ (なお5.0は、パラメータで可変)

ここで、m。は時間値0における補間計算結果 のマス、すなわち走査開始マスとほぼ一致する ものである。また、上記切は、それが実際の走 査開始マスとどれ程の差があるかのテストであ り、その差の絶対値が5マス未満の条件の場合

である.

、のすべての単位に対し条件を満足する組み合 わせが存在しないときは、m』より大きい標準 マスで順位割当てが存在する標準マスm。を見 つける。今度はmェ、mェ、m。を使ってこの 組み合わせでチェックがなされる。

こうしてma、marz 、marz の順で3式の 条件満足の組み合わせを探していくアルゴリズ ムなので、たまたま標準試料測定データ中に、 m "... に該当するピークは存在せず、しかも別 ピークで

|標準マスー理論的質量数 | ≤ 1 0. 0 を満足したものがm ... に対応する順位に入っ ていたときには、当然、ma、 ma+1 、 ma+2 の組み合わせは条件不満足となり、ma-1、m n.z 、mn.a の組み合わせに移ってしまう。ま た、ma、masz、masz の組み合わせでチェ ックするようにしてもよい。

こうして40ピーク中で条件を満足する3本 の組み合わせを見つける。同様に、先に選ばれ た3つの既知質量数以外の既知質量数について、

$$m_{o} = \frac{m_{i} P_{o}'^{2}}{(P_{i} + P_{o}')^{2}}$$

$$P_{o}' = \frac{(P_{j} - P_{i}) (1 + \sqrt{m_{z}/m_{i}})}{(m_{z}/m_{i}) - 1}$$

いま 3 個のマスm <sub>1</sub> 、 m <sub>2</sub> 、 m <sub>1</sub> ( m <sub>1</sub> < m れたとする。

標準マス	m <sub>I</sub>	m z	m ;
	3 9	3 9	4 0
順	3 8	3 8	3 9
]	2 0	2 0	2 4
位	8	8	2 1
			2 0
			8

ここで、m, に順位39の時間値P:0を対応づ けたときは、m . にはP se、P so、P e のいず れかを対応づけ、mgではmg、mgで対応づ けた時間値以外の時間値を対応づけて前述した 3 式の条件を満足するかチェックする。もしm

関係式と適当な誤差範囲(システムで可変)を 用いて時間との対応付けを行い、標準ファイル を作成する.

#### 「ステップ(e)」

指定した番号の測定データのピークパターン をCRTターミナルに表示する。なお、既知賞 量数と対応づいたピークの頂上付近には、第3 図に示すように特殊記号(\*など)をつけて一 目で対応状況が判るようにするとよい。

なお、本発明に係る質量分析データのオートキ ャリプレーション・システムは、上述したように 標準試料の測定データ、測定条件、及び標準試料 の既知質量数を基に測定データの強度の大きい所 定数のピークについて理論的質量数を算出し、許 容誤差内において既知質量数に対する測定データ の対応付けを行ってキャリブレーションを自動的 に行うものであるから、本発明は、このような趣 旨に沿って種々の変形が可能であり、上記実施例 に限定されるものではない。

(発明の効果)

#### 狩開昭62-124456 (6)

. .

以上の説明から明らかなように、本発明によれれば、キャリブレーションにおいて、3本のピークに対する既知質量数と時間の指定作業をCPU作時間の短縮を図ることができる。また、新規知知を図ることができる。まれ、新規知知の短縮を図ったは、標準ファイル中の既知知のでは、できるでは、できる。といてきる。といてもいいます。これにはいるできる。

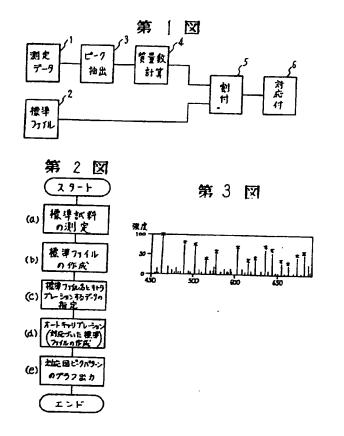
#### 4. 図面の簡単な説明

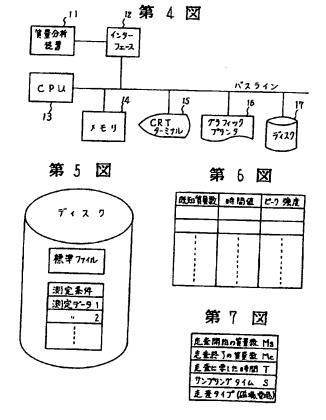
第1図は本発明に係る質量分析データのオートキャリブレーション・システムの1実施例構成を示す図、第2図はオートキャリブレーション・システムによる処理の流れを説明するための図、第3図は表示出力例を示す図、第4図は質量分析データシステムの1構成例を示す図、第5図はディ

スクに格納されるデータを説明するための図、第6図は標準ファイルの内容を説明するための図、第7図は測定条件を説明するための図、第8図は測定データの構成例を示す図、第9図はピークパターンの例を示す図である。

1… 測定データ、2… 標準ファイル、3…ピーク検出部、4…質量数計算部、5…割付部、6… 対応付部。

出願人 日本電子株式会社 代理人弁理士 阿 部 龍 吉 (外2名)





第 8 図	第9図
ピーク 本 数 時 間 値 ピーク 強度 時 間 値 ピーク 強度	強度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.